

УДК 538.65; 539.32

© 1991

## ВЛИЯНИЕ НОСИТЕЛЕЙ ТОКА НА МАГНИТНУЮ АНИЗОТРОПИЮ, МАГНИТОСТРИКЦИЮ И УПРУГИЕ СВОЙСТВА ФЕРРОМАГНИТНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

### HgCr<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> и CdCr<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>

Н. Г. Бебенин

В рамках одноэлектронного подхода рассмотрен вклад носителей тока в магнитную анизотропию, магнитоотрицательную и в зависимость модулей упругости от ориентации намагниченности. Показано, что такой вклад имеется в кристаллах *p*-типа; его существование связано с анизотропией дырочного спектра.

Выполненные в последние годы экспериментальные и теоретические исследования ферромагнитных шпинелей HgCr<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> и CdCr<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> прояснили связь особенностей кинетических и оптических явлений в этих полупроводниках со структурой энергетических зон. Оказалось, что имеющиеся экспериментальные данные по анизотропии магнито- и пьезосопротивления, особенности поглощения света как вблизи края фундаментальной полосы, так и в области поглощения свободными носителями удовлетворительно описываются в рамках одноэлектронного подхода, модифицированного с учетом обменного взаимодействия электронов с локализованными моментами ионов Cr<sup>3+</sup>. В настоящей работе рассматривается вклад носителей тока в магнитную анизотропию, константы магнитоотрицательности и упругие модули и показывается, что в материалах *p*-типа этот вклад может оказаться сопоставимым с вкладом других механизмов.

1. Основные положения используемой ниже модели зонной структуры сводятся к следующему [1, 2]. В HgCr<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> имеется широкая *s*-подобная зона проводимости, дно которой расположено в точке  $\Gamma$ . Ниже температуры Кюри  $T_c$  сильное обменное взаимодействие с локализованными спинами расщепляет зону проводимости на две подзоны, далеко отстоящие друг от друга. В CdCr<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> электроны движутся, по-видимому, в узкой *p-d* зоне, имеющей минимум на краю зоны Бриллюэна. Ввиду определяющей роли многоэлектронных эффектов в таких зонах *n*-CdCr<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> рассматриваться не будет.

Валентная зона в HgCr<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> и CdCr<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> имеет сложную структуру. В парамагнитной области она четырежды вырождена в точке  $\Gamma$  (симметрия  $\Gamma_8$ ), а при  $T < T_c$  обменное взаимодействие приводит к снятию вырождения, расщепляя зону  $\Gamma_8$  на четыре невырожденные подзоны, отделенные друг от друга при  $\mathbf{k}=0$  энергетическим зазором  $\Delta_{ex} = |A_v \langle S \rangle|/3$ , где  $A_v$  — *p-d* обменный интеграл,  $\langle S \rangle$  — средняя величина локализованного спина. Обменное взаимодействие в валентной зоне намного слабее, чем в зоне проводимости, поэтому обменное расщепление невелико: в CdCr<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> при  $T \ll T_c$   $\Delta_{ex} \approx 0.025$  эВ. Наивысшее по энергии состояние электрона соответствует проекции момента  $m = +3/2$  (ось квантования считается направленной вдоль намагниченности  $\mathbf{M} = n\mathbf{M}$ ). Вблизи экстремальной точки спектр электронов в каждой из подзон является квадратичным, причем эф-

эффективные массы дырок зависят от ориентации намагниченности относительно кристаллографических осей.

При деформировании кристалла изменяются как энергия электронов в экстремальной точке, так и эффективные массы. Изменения в зоне проводимости  $\text{HgCr}_2\text{Se}_4$  не отличаются от имеющих место в немагнитных полупроводниках. Спектр электронов в валентной зоне ищется из дисперсионного уравнения

$$|\mathcal{H}(\Delta_{ex}) + \mathcal{H}(\hat{u}) + \mathcal{H}(\mathbf{k}) - \hat{I}E| = 0, \quad (1)$$

где  $\Delta_{ex} = p\Delta_{ex}$  — обменное поле;  $u_{ij}$  — тензор деформации; матрицы  $\mathcal{H}(\Delta_{ex})$ ,  $\mathcal{H}(\hat{u})$  и  $\mathcal{H}(\mathbf{k})$  приведены в [3]. Решение этого уравнения имеет наиболее простой вид, когда намагниченность направлена вдоль одной из осей четвертого порядка; эту ось мы будем считать совпадающей с осью  $z$  системы координат. Матрица  $\mathcal{H}(\Delta_{ex})$  является в этом случае диагональной, и решение дисперсионного уравнения легко найти с помощью теории возмущений в предположении, что обменное расщепление  $\Delta_{ex}$  превышает характерную энергию дырок  $\bar{E}_p$ . Очевидно, что подавляющая часть дырок находится при этом в подзоне с  $m = +3/2$ , рассмотрением которой можно ограничиться. С помощью формул, приведенных в [4], можно получить следующее выражение для дырочного спектра в указанной подзоне:

$$E_{pu} = -au - \frac{b}{2}(u_{xx} + u_{yy} - 2u_{zz}) + \left[ \gamma_1 + \gamma_2 - \frac{3b}{2\Delta_{ex}} \gamma_2(u_{xx} - u_{yy}) \right] k_x^2 + \\ + \left[ \gamma_1 + \gamma_2 + \frac{3b}{2\Delta_{ex}} \gamma_2(u_{xx} - u_{yy}) \right] k_y^2 + (\gamma_1 - 2\gamma_2) k_z^2 + \\ + \frac{4\sqrt{3}d}{\Delta_{ex}} \gamma_3 \left( u_{xz} k_x k_z + u_{yz} k_y k_z + \frac{1}{2} u_{xy} k_x k_y \right). \quad (2)$$

где  $\gamma_i$  — параметры Латтинджера, определенные согласно [3];  $a$ ,  $b$  и  $d$  — константы деформационного взаимодействия;  $u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$  — относительное изменение объема при деформации.

Если намагниченность направлена произвольным образом, то, чтобы воспользоваться теорией возмущений, нужно перейти в систему координат, одной из осей которой направлена вдоль намагниченности. Преобразованный таким образом гамильтониан выписан в [4]. С его помощью можно получить следующую формулу:

$$E_{pu} = - \left( a + \frac{b}{2} \right) u + \frac{3}{2} b (n_x^2 u_{xx} + n_y^2 u_{yy} + n_z^2 u_{zz}) - \\ - \sqrt{3} d (n_x n_y u_{xy} + n_x n_z u_{xz} + u_{yz} n_y n_z) + (\gamma_1 + \gamma_2) k^2 - 3\gamma_2 (n_x^2 k_x^2 + n_y^2 k_y^2 + n_z^2 k_z^2) + \\ + 6\gamma_3 (n_x n_y k_x k_y + n_x n_z k_x k_z + n_y n_z k_y k_z). \quad (3)$$

В этом выражении опущены деформационные поправки к эффективным массам, поскольку, как показывается ниже, в большинстве случаев их можно не учитывать.

Относительно величин входящих в приведенные соотношения констант известно немного. В [5] на основе данных об анизотропии магнитосопротивления для  $\text{HgCr}_2\text{Se}_4$  сделана оценка:  $\gamma_2^* = \gamma_2/\gamma_1 \approx 0.11$ ,  $\gamma_3^* = \gamma_3/\gamma_1 \approx 0.07$ . О деформационной константе  $a$  сведений нет; предварительная оценка величин  $b$  и  $d$  в  $\text{HgCr}_2\text{Se}_4$  была сделана в [4] на основе данных [6] о пьезосопротивлении:  $b \approx -1.5$  эВ,  $d \approx -11$  эВ, т. е. эти константы имеют тот же знак и тот же порядок величины, что и в немагнитных полупроводниках.

2. В рассмотренных случаях зависимость энергии электрона или дырки от тензора деформации может быть записана в виде

$$E_u(\mathbf{k}) = E(\mathbf{k}) + \lambda_{ij}(\mathbf{k}) u_{ij}, \quad (4)$$

где  $E(\mathbf{k})$  — спектр носителя тока в недеформированном кристалле,  $\hat{\lambda}(\mathbf{k})$  — тензор деформационного потенциала. В зоне проводимости  $\text{HgCr}_2\text{Se}_4$  этот тензор сводится к константе, не зависящей, как и  $E(\mathbf{k})$ , от направления намагниченности, из-за чего электроны в зоне проводимости  $\text{HgCr}_2\text{Se}_4$  не дают вклада в интересующие нас эффекты. В случае валентной зоны ситуация иная. Как видно из (3), при  $T < T_c$  в валентной зоне  $\text{HgCr}_2\text{Se}_4$  и  $\text{CdCr}_2\text{Se}_4$ , точнее в каждой из спиновых подзон, «затравочный» спектр дырок  $E_p(\mathbf{k})$  и их деформационный потенциал  $\lambda_{ij}^{(p)}(\mathbf{k})$  сильно зависят от направления намагниченности, откуда следует, что должен существовать дырочный вклад в магнитную анизотропию, магнитострикцию и в зависимость модулей упругости рассматриваемых магнитных полупроводников от ориентации намагниченности. Для того чтобы оценить его величину, рассмотрим выражение для свободной энергии дырок в деформированном кристалле

$$\Omega_{pu} = -T \sum_{\mathbf{k}} \ln \left[ 1 + \exp \left( \frac{\zeta_{pu} - E_{pu}}{T} \right) \right], \quad (5)$$

где  $\zeta_{pu}$  — химический потенциал дырок. В линейном по тензору деформации приближении  $\zeta_{pu} = \xi_p + \eta_{ij} u_{ij}$ ,  $\zeta_p$  — химический потенциал в недеформированном кристалле. Вводя нормализованный деформационный потенциал дырок  $\hat{\Lambda}(\mathbf{k}) = \hat{\lambda}^{(p)}(\mathbf{k}) - \hat{\eta}$  и разлагая выражение для  $\Omega_{pu}$  в ряд по  $\hat{u}$ , получаем

$$\Omega_{pu} = \Omega_{p0} + \Omega_{p1} + \Omega_{p2}, \quad (6)$$

где

$$\begin{aligned} \Omega_{p0} &= -T \sum_{\mathbf{k}} \ln \left[ 1 + \exp \left( \frac{\zeta_p - E_p}{T} \right) \right], \\ \Omega_{p1} &= \sum_{\mathbf{k}} f(E_p) \Lambda_{ij} u_{ij}, \\ \Omega_{p2} &= -\frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}} \left( -\frac{\partial f}{\partial E_p} \right) \Lambda_{ij} \Lambda_{mn} u_{ij} u_{mn}, \end{aligned} \quad (7)$$

$f(E_p)$  — фермиевская функция распределения. Очевидно,  $\Omega_{p0}$ ,  $\Omega_{p1}$  и  $\Omega_{p2}$  описывают вклад дырок соответственно в магнитную анизотропию, магнитострикцию и упругие модули. Как уже указывалось, в вычислениях мы будем учитывать дырки только в верхней подзоне с  $m = +3/2$ , поэтому в (5) отсутствует суммирование по спиновым подзонам. Кроме того, дырки считаются невырожденными, поскольку этот случай, по-видимому, чаще реализуется на практике.

3. Начнем с рассмотрения магнитной анизотропии. При отсутствии вырождения

$$\Omega_{p0} = -T n_p, \quad (8)$$

где  $n_p$  — концентрация дырок,

$$n_p = N_p \exp(\zeta_p/T), \quad N_p = \frac{(2\pi m^d T)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3}, \quad (9)$$

а эффективная масса плотности состояний  $m^d$  дается выражением [5]

$$\begin{aligned} m^d &= (M_{\hbar}^{\perp})^{2/3} (M_{\hbar}^{\parallel})^{1/3} \left[ 1 + 9\delta \frac{\gamma_2 + \gamma_3}{\gamma_1 - 2\gamma_2} P(\mathbf{n}) - 27\delta^2 \frac{\gamma_2 + \gamma_3}{\gamma_1 - 2\gamma_2} Q(\mathbf{n}) \right]^{1/3}, \\ \frac{\hbar^2}{2M_{\hbar}^{\perp}} &= \gamma_1 + \gamma_2, \quad \frac{\hbar^2}{2M_{\hbar}^{\parallel}} = \gamma_1 - 2\gamma_2, \quad \delta = \frac{\gamma_2 - \gamma_3}{\gamma_1 + \gamma_2}, \\ P(\mathbf{n}) &= n_x^2 n_y^2 + n_x^2 n_z^2 + n_y^2 n_z^2, \quad Q(\mathbf{n}) = n_x^2 n_y^2 n_z^2. \end{aligned} \quad (10)$$

Зависимость  $\Omega_{p0}$  от ориентации намагниченности определяется зависимостью  $n_p$  от  $\mathbf{n}$ . Источников такой зависимости два. Во-первых, от  $\mathbf{n}$  за-

висит эффективная масса плотности состояний, а во-вторых, химический потенциал дырок. Учитывая малость  $\gamma_2^*$  и  $\gamma_3^*$ , в (10) можно опустить члены, содержащие  $Q(\mathbf{n})$ , и ограничиться рассмотрением линейных по  $P(\mathbf{n})$  слагаемых. Полагая далее  $\zeta_p(\mathbf{n}) \approx \zeta_{p0} + \zeta_{p1} P(\mathbf{n})$  и считая, что  $\zeta_{p1} < T$ , из (9) получаем

$$n_p \approx n_{p0} \left[ 1 - \frac{9}{2} (\gamma_2^{*2} - \gamma_3^{*2}) P(\mathbf{n}) + \frac{\zeta_{p1}}{T} P(\mathbf{n}) \right]. \quad (11)$$

Подставляя это выражение в (8), находим выражение для дырочного вклада в константу анизотропии  $K_1$

$$K_1^{(p)} \approx n_{p0} \left[ \frac{9}{2} T (\gamma_2^{*2} - \gamma_3^{*2}) - \zeta_{p1} \right], \quad (12)$$

В  $\text{HgCr}_2\text{Se}_4$   $\gamma_2^* - \gamma_3^* \approx 7 \cdot 10^{-3}$ , так что при 77 К первое слагаемое в квадратных скобках  $\approx 2 \cdot 10^{-4}$  эВ. Величина  $\zeta_{p1}$  зависит от характера легирования. В компенсированных полупроводниках при достаточно низких температурах химический потенциал расположен на акцепторном уровне. В этой ситуации для одного из образцов  $p\text{-HgCr}_2\text{Se}_4$  в [5] было найдено  $\zeta_{p1} \approx -5 \cdot 10^{-4}$  эВ, так что вклад в  $K_1$  от второго слагаемого в (12) является более заметным. Считая  $n_{p0} \sim 10^{16} \div 10^{17} \text{ см}^{-3}$ , находим, что дырочный вклад в первую константу анизотропии  $\text{HgCr}_2\text{Se}_4$  порядка  $10^1 - 10^2 \text{ эрг/см}^3$ . В нелегированных кристаллах  $\text{HgCr}_2\text{Se}_4$  и  $\text{CdCr}_2\text{Se}_4$   $K_1 = -6 \cdot 10^3 \text{ эрг/см}^3$  [7, 8] и  $K_1 = +6 \cdot 10^3 \text{ эрг/см}^3$ , причем при легировании  $\text{CdCr}_2\text{Se}_4$  серебром значение  $K_1$  может уменьшиться на порядок [9]. Обычно магнитная анизотропия в этих материалах связывается с наличием ионов хрома с неосновными валентностями. Приведенная оценка показывает, однако, что дырочный вклад в  $K_1$  также может оказаться достаточно заметным.

4. Перейдем к рассмотрению магнитострикции. Прежде всего необходимо найти тензор  $\eta_{ij}$ , описывающий изменение химического потенциала дырок при деформации. Легко показать, что, когда концентрация носителей заряда является фиксированной (этот случай реализуется в металлах).

$$\eta_{ij} = \left( \sum_k \left( -\frac{\partial f}{\partial E_p} \right) \tilde{\lambda}_{ij} \right) \bigg/ \frac{\partial n_p}{\partial \zeta_p}. \quad (13)$$

При этом в нормализованный деформационный потенциал  $\hat{\Lambda}$  дает вклад только та часть  $\hat{\lambda}(\mathbf{k})$ , которая описывает деформационное изменение эффективных масс. Как видно из (2), по сравнению с не зависящей от волнового вектора частью  $\hat{\lambda}$  эти слагаемые малы, так как они содержат малый множитель  $\sim \gamma_{2,3}^* \bar{E}_p / \Delta_{ex}$ . Следовательно, если концентрация дырок является неизменной, их вклад в магнитострикцию и модули упругости должен быть малым. В связи с этим мы ограничимся рассмотрением типичной для полупроводников ситуации, когда концентрация носителей тока при деформировании кристалла изменяется. В этом случае зависимостью  $\hat{\Lambda}_{ij}(\mathbf{k})$  от волнового вектора можно пренебречь и полагать  $\hat{\Lambda}_{ij}(\mathbf{k}) \approx \hat{\Lambda}_{ij}(\mathbf{k}=0) = \tilde{\Lambda}_{ij}$ , по порядку величины  $\hat{\Lambda}_{ij} \sim \lambda_{ij}(\mathbf{k}=0)$ . В этом приближении из (3) и (7) получаем

$$\begin{aligned} \Omega_{p1} \approx n_p \left[ -\left( \bar{a} + \frac{\bar{b}}{2} \right) u + \frac{3}{2} \bar{b} (n_x^2 u_{xx} + n_y^2 u_{yy} + n_z^2 u_{zz}) - \right. \\ \left. - \sqrt{3} \bar{d} (n_x n_y u_{xy} + n_x n_z u_{xz} + n_y n_z u_{yz}) \right], \quad (14) \end{aligned}$$

где  $\bar{a}$ ,  $\bar{b}$  и  $\bar{d}$  имеют в общем случае тот же порядок величины, что и константы  $a$ ,  $b$  и  $d$ . Сравнивая (14) с феноменологическим выражением для термодинамического потенциала [10], легко видеть, что дырочный вклад в магнитострикционные константы  $a_1$  и  $a_2$  дается выражениями

$$a_1^{(p)} = \frac{3}{2} \bar{b} n_{p0}, \quad a_2^{(p)} = -\sqrt{3} \bar{d} n_{p0}. \quad (15)$$

Учет зависимости концентрации дырок от направления намагниченности приводит к тому, что отличными от нуля оказываются также магнитоотрицательные константы более высокого порядка, которые, однако, значительно меньше  $a_1$  и  $a_2$  и потому не рассматриваются.

В недавно появившейся работе [11] сообщается об измерении констант магнитоотрицательности в  $n$ - и  $p$ -HgCr<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>. Оказалось, что в  $n$ -HgCr<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>  $a_1 = (3.0 \pm 3.3) \cdot 10^6$ ,  $a_2 = (10.2 \pm 2.5) \cdot 10^6$  эрг/см<sup>3</sup>, а в  $p$ -HgCr<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>  $a_1 = (3.0 \pm 3.3) \cdot 10^6$ ,  $a_2 = (13.6 \pm 2.6) \cdot 10^6$  эрг/см<sup>3</sup>. Разность значений  $a_2$  в  $p$ - и  $n$ -HgCr<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> приблизительно равна  $+3 \cdot 10^6$  эрг/см<sup>3</sup>, т. е. она противоположна по знаку константе  $\bar{d}$ , как это можно ожидать согласно формуле (15); кроме того, эта разность имеет тот же порядок величины, что и  $a_2^{(p)}$  при  $n_{p0} \sim 10^{17}$  см<sup>-3</sup>. Разница в значениях константы  $a_1$  в кристаллах  $p$ - и  $n$ -типа на эксперименте не обнаружена. Очевидно, она заметно меньше по величине, чем разность констант  $a_2$ , что согласуется с тем, что в HgCr<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>  $|b|$  заметно меньше  $|d|$ .

5. Рассмотрим вклад дырок в упругие модули. Из выражения для  $\Omega_{p2}$  следует

$$c_{ijkl} = c_{ijkl}^{(0)} + c_{ijkl}^{(p)},$$

$$c_{ijkl}^{(p)} = -\frac{\partial n_p}{\partial \zeta_p} \bar{\Lambda}_{ij} \bar{\Lambda}_{kl}, \quad (16)$$

где  $c_{ijkl}^{(0)}$  — упругие модули решетки,

$$\bar{\Lambda}_{xx} = -\bar{a} - \frac{\bar{b}}{2} + \frac{3\bar{b}}{2} n_x^2, \quad \bar{\Lambda}_{xy} = -\sqrt{3} \bar{d} n_x n_y$$

и аналогично  $\bar{\Lambda}_{yy}$ ,  $\bar{\Lambda}_{zz}$ ,  $\bar{\Lambda}_{xz}$ ,  $\bar{\Lambda}_{yz}$ . Упругие модули оказываются зависящими от направления намагниченности, причем основную роль играет, очевидно, существование такой зависимости в  $\bar{\Lambda}_{ij}$ , а зависимость  $n_p$  от  $\mathbf{n}$  можно пренебречь. Поскольку  $|d|$  существенно превышает  $|b|$ , наиболее заметным должен быть вклад дырок в модули  $c_{\alpha\beta}$  с  $\alpha, \beta = 4, 5, 6$ , пропорциональный в принятых приближениях  $\bar{d}^2$ . В невырожденном случае  $\partial n_p / \partial \zeta_p = n_p / T \approx n_{p0} / T$ . Полагая  $n_{p0} \sim 10^{17}$  см<sup>3</sup>,  $T = 77$  К,  $\bar{d} \sim 10^{-11}$  эрг, получаем оценку величины дырочного вклада в указанные компоненты тензора модулей упругости:  $c_{\alpha\beta}^{(p)} \sim 10^9$  эрг/см<sup>3</sup>. Согласно [12], при 300 К в HgCr<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>  $c_{44} = (3.8 \pm 0.1) \cdot 10^{11}$  эрг/см<sup>3</sup>, а в CdCr<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>  $c_{44} = (3.1 \pm 0.1) \cdot 10^{11}$  эрг/см<sup>3</sup>. Следовательно, дырочный вклад в указанные модули упругости может достигать десятых долей процента.

Существование такого вклада приводит к зависимости скорости звука от его поляризации и направления намагниченности в кристалле. Пусть, например, поперечная звуковая волна распространяется вдоль оси [100] (ось  $x$ ), а намагниченность лежит в плоскости (001) (плоскость  $xy$ ). Легко показать, что если вектор поляризации звука перпендикулярен этой плоскости, то скорость звуковой волны остается такой же, как и в отсутствие дырок:  $v_0 = (c_{44}^{(0)} / \rho)^{1/2}$ , где  $\rho$  — плотность кристалла. Если же вектор поляризации параллелен оси [010], то скорость волны зависит от ориентации намагниченности

$$v = v_0 \left( 1 - \frac{3}{2} \frac{n_{p0} \bar{d}^2}{T c_{44}^{(0)}} n_x^2 n_y^2 \right), \quad (17)$$

совпадая с  $v_0$  только при ориентации намагниченности вдоль осей [100] или [010].

- [1] Ауслендер М. И., Бебенин Н. Г. // ФТТ. 1988. Т. 30. № 4. С. 945—951.
- [2] Auslender M. I., Bebenin N. G. // Sol. St. Commun. 1989. V. 69. N 7. P. 761—784.
- [3] Бир Г. Л., Пикус Г. Е. Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках. М., 1972. 584 с.
- [4] Ауслендер М. И., Бебенин Н. Г. // ФТП. 1990. Т. 24. № 7. С. 1169—1174.
- [5] Kostylev V. A., Gizhevskii B. A., Samokhvalov A. A., Auslender M. I., Bebenin N. G. // Phys. St. Sol. (b). 1990. V. 158. N 1. P. 307—317.
- [6] Galdikas A., Grebivskii S., Mickevicius S. // Phys. St. Sol. (a). 1988. V. 107. N 1. P. K53—K55.
- [7] Эмирян Л. М., Гуревич А. Г., Шукюров А. С., Бержанский В. Н. // ФТТ. 1981. Т. 23. № 10. С. 2916—2922.
- [8] Гуревич А. Г., Эмирян Л. М., Васильев Л. Н., Оскотский В. С., Никифоров В. С., Радауцан С. И., Тэзлэван В. Е. // Изв. АН СССР, сер. физ. 1980. Т. 44. № 7. С. 1447—1450.
- [9] Гуревич А. Г., Яковлев Ю. М., Карпович В. П., Винник М. А., Рубальская Э. В. // ФТП. 1975. Т. 9. № 1. С. 3—11.
- [10] Вонсовский С. В. Магнетизм. М., 1971. 1032 с.
- [11] Викторавичюс В. С., Галдикас А. П., Гребинский С. И., Мицкивичюс С. В., Захаров С. Я. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 5. С. 271—272.
- [12] Галдикас А., Гребинский С., Мишкинис Р. А., Рутковский П. Ф., Аминов Т. Г., Шабунина Г. Г. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 7. С. 229—231.

Институт физики металлов  
УрО АН СССР  
Екатеринбург

Поступило в Редакцию  
25 марта 1991 г.